

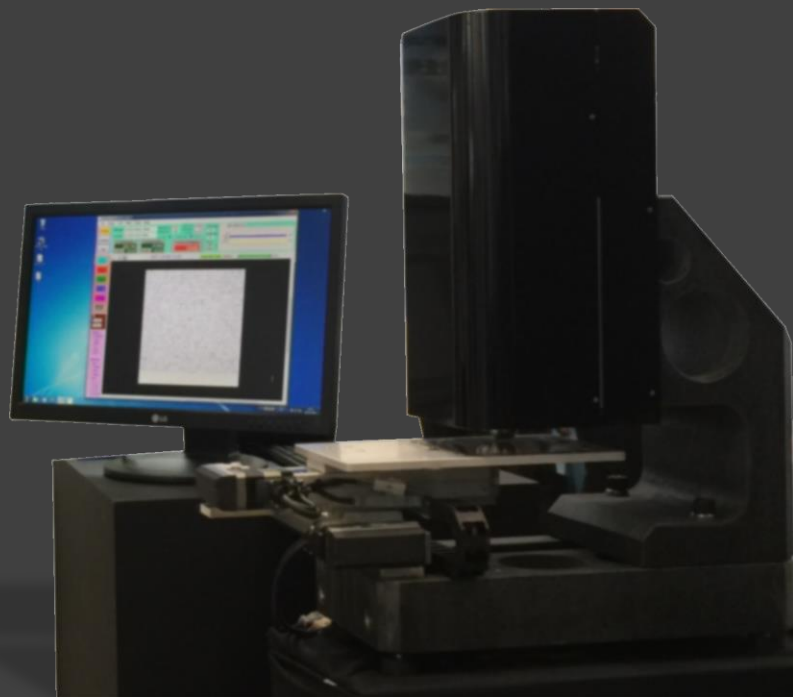


LAZIN
Challenge & Innovation

業界No.1 費用対効果比 最新レーザー欠陥検査装置

LODAS™ シリーズ

特許No 5961909



品質保証

- 目視検査で漏れていた欠陥もしっかり検査。
- 4種類の欠陥Review画像による分析
- AI Classify 欠陥分類、自動良否判定

高経済性

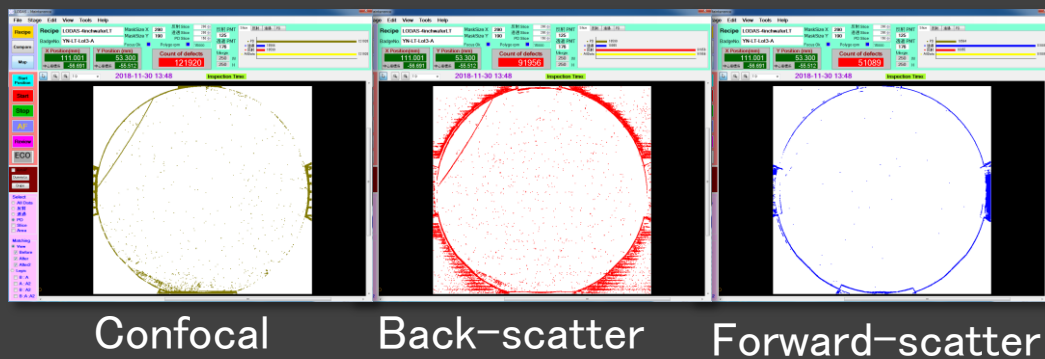
- メンテナンスフリー
- 圧倒的低価格
- 検査代行サービス

収益UP

- ランニングコスト節約
- 歩留まり改善に貢献
- 品質アップで競争力が高まる

- 「 LODAS™ – SiC 」
SiCウエハ、SiC EPIウエハ検査装置
- 「 LODAS™ – GaN 」
GaN EPIウエハ検査装置
- 「 LODAS™ – LT 」
LiTaO3・LiNbO3 (LT/LN) 基板検査装置
- 「 LODAS™ – Blanks 」
Photomask Blanks 検査装置
- 「 LODAS™ – EMB 」
EUV Mask Backside 検査装置

3種類の
検査光学系

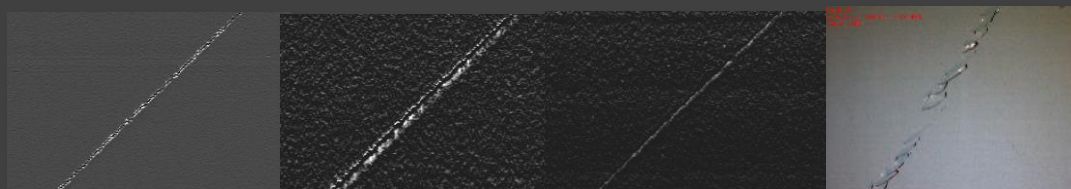


Confocal

Back-scatter

Forward-scatter

4つの
Review分析



Confocal

Back

Forward

DIC-M

列真株式会社
〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-25
サンウッド品川天王洲タワー3F

E-mail. info@lazin.jp

無料出張デモ受付中

03-6451-4379

info@lazin.jp